# Fotoelektrokimyasal yöntemle humik asit giderimi

## Hüseyin SELÇUK<sup>\*</sup>, Hasan Z. SARIKAYA

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

## Özet

Bu çalışmada fotokatalitik prosesinde hole ve elektron reaksiyonları fotoelektrokatalitik (FEK) prosesi içerisinde ayrılarak hole reaksiyonları ile humik asit (HA) giderimi toplam organik karbon (TOK),  $UV_{254}$  ve  $Vis_{400}$  parametrelerinin ölçülmesi ile incelenmiştir.  $UV_{254}$  ve  $Vis_{400}$  arıtımının birinci derece kinetik modele uyduğu tespit edilmiştir. 25 mgL<sup>-1</sup> HA çözeltisi 2 saat süre ile FEK proses içerisinde arıtıldıktan sonra yaklaşık olarak %96 Vis<sub>400</sub>, %98 UV<sub>254</sub> ve %80 TOK giderimi elde edilmiştir. FEK arıtma sisteminde HA gideriminin fotokatalitik sisteme göre çok daha fazla olduğu gözlenmiştir. FEK HA giderimine pH, elektrolit ve elektrik potensiyeli etkisi ayrıca araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Humik asit, fotoelektokatalitik, fotokatalitik, arıtma.

## Photoelectrocatalytic humic acid treatment Abstract

This study addresses the removal of humic acid in aqueous medium by a photoelectrocatalytic process.  $UV_{254}$  removal and the degradation of  $Vis_{400}$  followed pseudo-first order kinetics. Following a 2 h irradiation time, 96% of color, 98% of the humic acid and 80% of the total organic carbon (TOC) was removed from an initial 25 mgL<sup>-1</sup> humic acid solution in the photoanode cell. Photocatalytic removal on the same photoanode was also studied in order to compare the two methods of degradation. Results showed that the photoelectrocatalytic method was much more effective than the photocatalytic method especially at high pH values. The effect of other important reaction variables, e.g., electrolyte, pH and external potential on the photoelectrocatalytic humic acid degradation was also studied. By adding  $1.0x10^2$  M SO<sub>4</sub><sup>-2</sup> and Cl<sup>-</sup>, the photoelectrocatalytic UV<sub>254</sub> and Vis<sub>400</sub> removal were not pH dependent. But, photoelectrocatalytic TOC removal decreased by increasing pH values. Different applied potentials up to 2.0 V were used to investigate its effect on humic acid degradation. Optimum applied potentials were determined as 0.0 for  $UV_{254}$  and  $Vis_{400}$  degradation and +1.0V for TOC removal.

Keywords: Humic acid, photoelectrocatalytic, photocatalytic, treatment.

<sup>\*</sup>Yazışmaların yapılacağı yazar: Hüseyin SELÇUK. selcukh@itu.edu.tr; Tel: (212) 285 68 82.

Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ İnşaat Fakültesi'nde tamamlanmış "TiO2 based novel advanced oxidation processes in water treatment and by-product formation" adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni 10.10.2003 tarihinde dergiye ulaşmış, 14.01.2004 tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar 31.05.2005 tarihine kadar dergiye gönderilmelidir.

## Giriş

Humik maddeler doğal olarak suda bulunan organik maddelerin %50'sini veya daha fazlasını oluşturur. Canlıların veya yaprakların mikrobiyolojik olarak parçalanması sonucu içme suyu kaynaklarına karışan bu maddelerin %40-80'i suda çözünmüş formda bulunurlar. Molekül yapıları çok kompleks olan humik maddelerin bir kısmını humik ve fulvik asitler oluşturur (Thurman, 1986).

Humik asitlerin biyolojik olarak parçalanması çok zordur. Suya sarı ve kahve tonlarında renk vermesi (Benett ve Darikas, 1993), metal ve pestisitlerle kompleks oluşturması (Hiraide, 1992), içme suyu dezenfeksiyonunda klor tüketimini artırması (Singer,1999), en önemlisi klorlama sırasında klor ile reaksiyona girerek kanserojen bileşikler oluşturması (Rook, 1974) nedeniyle içme suyunda karşılaşılan en büyük problemlerden biridir.

Ozonlama, ozone/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>/UV, TiO<sub>2</sub>/UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Volk vd., 1997; Wang ve Hesien, 2000) ileri oksidasyon arıtma yöntemlerinin yanısıra biyofiltrasyon (Melin ve Odegaard, 1999), adsorpsiyon (Avena ve Koopal, 1999), membran ayırma prosesleri de (Thorsen, 1999) literatürde humik asitlerin içme sularından uzaklaştırılması için kullanılan yöntemlerdir.

TiO<sub>2</sub> ucuz, stabil olması ve sudaki zaralı organik bileşikleri UV ışınlaması altında oksijen, su ve CO<sub>2</sub> gibi zararsız bileşiklere dönüştürmesi nedeniyle literatürde en çok kullanılan yarı iletken madde olup Avrupa ve ABD'inde içme suyunda dezenfeksiyon ve organik madde arıtımı amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. TiO<sub>2</sub>/UV fotokatalitik oksidasyon prosesi temel olarak solar enerji (hv) ile TiO<sub>2</sub> yüzeyinde elektron (e<sup>-</sup>) ve hol (h<sup>+</sup>) çiftinin ayrılarak katalizör yüzeyindeki maddeler ile çeşitli reaksiyonlar vermesine dayanmakta ve temel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

$$\operatorname{TiO}_{2}(e^{-} - h^{+}) \rightarrow e^{-} + h^{+}$$
(1)

UV ışınlaması ile oluşan elektron ve holler aşağıdaki 2-9 reaksiyon eşitlikleri ile açıklan-

dığı şekilde hidroksil radikali (HO $\bullet$ ) oluşturabilirler.

$$O_2 + e^- \rightarrow O_2^-$$

$$O_2 + 2e^- + 2H^+ \rightarrow H_2O_2$$
(2)

$$H_2O_2 + e^- \to HO \bullet + OH^-$$
(3)

$$H_2O_2 + hv \rightarrow 2 HO \bullet$$
 (4)

$$\begin{array}{l} h^{+} \ reaksiyonlari;\\ H_{2}O + h^{+} \rightarrow HO \bullet + H^{+} \end{array}$$
(5)

$$OH^{-} + h^{+} \rightarrow HO \bullet$$
 (6)

Hidroksil radikali çok güçlü bir oksitleyicidir ve sudaki pek çok organik maddeyle reaksiyona girerek organik maddelerin CO<sub>2</sub>'ye oksidasyonunda önemli rol oynar (Bekbölet ve Özkösemen 1996). Fakat diger taraftan suspansiyon haldeki TiO<sub>2</sub> katalizörünün sudan ayrılması oldukça zordur ve solar enerjinin maksimum %10'u TiO<sub>2</sub> yüzeyinde kullanılabilmektedir. Son yıllarda çeşitli yüzeylere tutturulmuş TiO<sub>2</sub> kullanılmaya başlanmış olması TiO<sub>2</sub> nin sudan ayrılması problemini çözse de bu TiO<sub>2</sub> nin solar enerjiyi kullanma potansiyelini artırmamaktadır (Vinodgopal vd., 1994).

Fotokatalitik verimi artırmak için Fujishima ve Honda (1972) fotoelektrokatalitik (FEK) prosesi geliştirilmiştir. FEK prosesi temel olarak TiO<sub>2</sub> gibi foto-katalizörlerin elektrokimyasal arıtma sistemi içerisinde kullanıldığı bir fotokatalitik prosestir. Son yıllarda yapılan çalışmaların hepsi (Kim ve Anderson, 1994; Pelegrinin vd., 2000; Harper vd., 2001; Li vd., 2002) FEK prosesinin suların arıtılması ve dezenfeksiyonu hususunda fotokatalitik prosese göre çok daha verimli olduğunu göstermiştir. Avrıca bazı araştırmacılar anot ve katot kompartımanlarını başka bir devişle holle ve elektron reaksiyonlarını ayırarak FEK prosesinin cok amaçlı ve daha verimli kullanılabileceğini göstermişlerdir (Vinodgopal vd., 1994, Zanoni vd., 2003). Bu çalışmada ilk defa FEK prosesinde hole reaksiyonları ile humik asitlerin arıtılması araştırılmıştır.

# Materyal ve metot

## Kimyasallar

Çalışmada deiyonize su Milli-Q (Millipore Corp.) su arıtma sisteminden sağlanmış ve Aldrich marka kimyasallar kullanılmıştır.

## Elektrotlar

20 ml titanyum izopropoksit Ti/H+/H<sub>2</sub>O oranı 1/0.5/200 olacak şekilde nitrik asit çözeltisine katılmış ve stabil bir suspansiyon oluşana kadar karıştırılmıştır. Bu suspansiyon Micropore 3500 MW Cutoff membran kullanılarak deiyonize su ile diyaliz edilmiştir. Literatürde detaylı olarak anlatıldığı gibi, titanyum levhaları (0.5 mm kalınlığında, Good fellow Cambridge ltd.) bu süspansiyon içerisine daldırılmış ve açık havada kurutulduktan sonra 3 saat 300 °C de fırında yakılmıştır (Xu ve Anderson, 1991; Candal vd., 1999).

## Humik asit çözeltisi

10 grL<sup>-1</sup> humik asit (Aldrich) çözeltisi hazırlanarak çözelti 0.22  $\mu$ m Millipor membrandan süzülmüş uygun oranlarda seyreltilerek ve elektrolit (NaCl) eklenerek çalışmalarda kullanılmıştır. 25 mgL<sup>-1</sup> HA çözeltisinin sırasıyla UV<sub>254</sub>, Vis<sub>400</sub> ve TOK değerleri 0.65 cm<sup>-1</sup>, 0.14 cm<sup>-1</sup> ve 8.4 mgL<sup>-1</sup> olarak bulunmuştur.

## Spektofotometrik ölçümler

Humik asit giderimini gözlemek üzere 254 nm ve 400 nm de absorbans ölçümü 10 mm kuvars hücre kullanılarak Hawllet Packard marka spektrofotometre ile yapılmıştır.

## TOK ölçümü

Humik asitin komple  $CO_2$  ye dönüşümünün izlenmesi için TOK ölçümü alınan numunelerin pH değerleri 2.0'ın altına 0.01 N HCl kullanılarak indirildikten sonra Shimatzu TOC 500 cihazı ile ölçülmüştür.

#### FEK arıtma

Şekil 1'den görüleceği gibi FEK arıtma Nafion 117 membran ile ayrılmış iki ayrı kompartımandan oluşan reaktör içerisinde yapılmıştır. Her iki kompartımana 100 ml humik asit çözeltisi konulduktan sonra yaklaşık 20 cm<sup>2</sup> yüzey alanına sahip TiO<sub>2</sub> kaplı fotoanot elektrodu anot kompartımanına, aynı yüzey alanına sahip platinyum elektrodu katot kompartımanına yerleştirilerek elektrotlara A Priceton Applied Research marka potentiostata bağlanmış ve Saturated Calomel Electrode (SCE) referans elektrodu kullanılarak elektrik potansiyeli verilmiştir. TiO<sub>2</sub> kaplı anot üzerine UV ışığı kaynağından (450 W Xe-Hg Arc Lamp Oriel, Model 6262) ışınlama yapılmış ve oluşan akım potantiosta ile ölçülmüştür. TiO<sub>2</sub> elektrodu üzerindeki 50 mW/cm<sup>2</sup> UV şiddeti International Ligth Inc. Fotometresi ile ölçülmüş ve bir Fisher Scientific Accumet marka pH metre pH ölçümleri için kullanılmıştır.

#### Fotokatalitik arıtma

Fotokatalitik arıtma için öncelikle anot ve katot kompartımanına FEK çalışmada olduğu gibi her iki kompartımana 100 ml HA çözeltisi eklenmiş sonra TiO<sub>2</sub> elektodu anot kompartımanına serbest olarak yerleştirilmiştir. Daha sonra elektrot altından saf oksijen verilerek UV ışığı açılmış ve belirlenen zamanlarda anot kompartımanından numuneler alınarak fotokatalitik verim TOK ve 254 nm de (UV<sub>254</sub>) ve 400 nm (Vis<sub>400</sub>) absorbans ölçümleri ile izlenmiştir.

# Deneysel çalışmalar Havalandırma ve adsorpsiyon

Havalandırma nedeniyle veya reaktör ve elektrot yüzeylerinde adsorpsiyon sonucu oluşabilecek HA kaybını tespit etmek için anot ve katot kompartımanına 100 ml HA test solüsyonu (25 mgL<sup>-1</sup>) koyulduktan sonra TiO<sub>2</sub> elektrodu anot kompartımanına yerleştirilmiş ve 2 saat boyunca oksijen gazına maruz bırakılmıştır. 2 saat sonra reaktörden numune alınarak TOK,  $UV_{254}$  ve Vis<sub>400</sub> ölçümleri yapılmış ve sonuçlar havalandırma ve/veya adsorpsiyon sonucu reaktörde HA kaybı olmadığını göstermiştir.

## Elektroliz

FEK çalışma sırasında elektrik potensiyeli ve UV ışığı birlikte kullanılmıştır. Kullanılan elektrik potansiyeli nedeniyle oluşabilecek HA kayıpları için 25 mgL<sup>-1</sup> HA çözeltisi FEK sisteminde UV işiği kullanılmadan 1 V elektrik potansiyeli uygulayarak 2 saat süreyle elektroliz yapılmış ve TOK, UV<sub>254</sub> ve Vis<sub>400</sub> konsantrasyonlarında bir değişim gözlenmemiştir.



Şekil 1. Fotoelektrokatalitik reaktör sistemi (A, Referans elektrodu, saturated calomel electrode; B, TiO<sub>2</sub> kaplı fotoanot elektrodu; C, katot elektrodu; D, manyetik karıştırıcı; E, Nafion 117 membran)

#### Fotoliz

FEK prosesinde fotoliz nedeniyle HA gideriminin olup olmadığını araştırmak için her iki kompartımana 100 ml HA test çözeltisi konularak 2 saat süresince UV ışığına maruz bırakılmıştır. TOK konsantrasyonunda hiçbir değişim gözlenmezken UV<sub>254</sub> ve Vis<sub>400</sub> konsantrasyonlarındaki değişimin çok düşük seviyede (<3%) olduğu tespit edilmiştir.

#### FEK HA giderimi ve kinetiği

Literatürde pek çok organik maddenin giderimi aşağıdaki 7 eşitliği ile verilen birinci derece kinetik model ile ifade edilmektedir.

$$\ln(C_t/C_o) = -kt \tag{7}$$

C<sub>t</sub>: bir t anındaki HA konsantrasyonu (absorbans) C<sub>o</sub>: başlangıçtaki HA konsantrasyonu (absorbans) t: süre (dk)

k: birinci derece kinetik model sabiti

FEK sisteminde anodik HA gideriminin birinci derece kinetik modeline uyup uymadığını araştırmak için 1.0x10<sup>-1</sup> M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ve ceşitli konsantrasyonlarda HA çözeltileri (5 mgL<sup>-1</sup>, 10 mgL<sup>-1</sup> ve 25 mgL<sup>-1</sup>) FEK sistemde 1 V elektrik potansiyeli uygulanarak yapılmış ve belli zamanlarda numuneler alınarak TOK, UV<sub>254</sub> ve Vis<sub>400</sub> parametreleri izlenmiştir. Elde edilen sonuçlar fotoelektrokatalitik UV<sub>254</sub> ve Vis<sub>400</sub> arıtımının birinci derece kinetik modele uyduğunu göstermiştir (Şekil 2). Sırasıyla 5 mgL<sup>-1</sup>, 10 mgL<sup>-1</sup> ve 25 mgL<sup>-1</sup> HA konsantrasyonları için UV<sub>254</sub> giderme kinetik parametreleri 1.1x10<sup>-1</sup>  $dk^{-1}$ , 8.3x10<sup>-2</sup>  $dk^{-1}$  ve 2.49x10<sup>-2</sup>  $dk^{-1}$  (R<sup>2</sup>>0.97) ve ilgili yarılanma süreleri ( $t_{1/2} = 0.693/k$ ) 6 dk, 8 dk ve 29 dk olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan Vis<sub>400</sub> arıtımının UV<sub>254</sub> giderimine benzer olduğu gözlenmiş ve söz konusu HA konsantrasyonlarında Vis400 için kinetik parametreler  $1.7 \times 10^{-1} \text{ dk}^{-1}$ ,  $6.5 \times 10^{-2} \text{ dk}^{-1}$  ve  $2.0 \times 10^{-2} \text{ dk}^{-1}$  ve ilgili yarılanma süreleri 4 dk, 10 dk ve 35 dk olarak bulunmuştur ( $R^2 > 0.94$ ).



Şekil 2. Fotoelektrokatalitik HA giderimi (Elektrik potansiyeli, +1 V; Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 0.01 M, pH=6.5)

Şekil 2'den görüleceği gibi Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> konsantrasyonları reaksiyon başlangıcından itibaren azalmaya başlamış ve 120 dk sonra yaklaşık olarak %96 Vis<sub>400</sub> ve %98 UV<sub>254</sub> giderimi elde edilmiştir. TOK giderimi ise 30 dakika gecikme periyodundan sonra başlamış ve özellikle Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> gideriminin yaklaşık olarak %60 gerçekleştiği 60'ıncı dakika sonrasında hızla artmış ve 120 dk reaksiyon süresi sonunda %80 TOK giderimi elde edilmiştir.

#### Elektrik potansiyeli etkisi

FEK arıtma metodunda elektrik potansiyeli, hole ve elektronların tekrar birleşmesini engelleyerek TiO<sub>2</sub> gibi yarı iletkenlerin fotokatalitik verimini artırmak için kullanılır. Uygulanan elektrik potansiyelinin FEK HA giderimi üzerindeki etkisini araştırmak için  $1.0 \times 10^{-2}$  M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ve 25 mgL<sup>-1</sup> HA içeren çözelti 0.0 ve +2.0 V potansiyelleri arasında değişen elektrik potansiyelleri altında 2 saat süreyle FEK arıtmaya tabi tutulmuş ve arıtma sonrası TOK, Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> giderimleri tespit edilmiştir. Şekil 3'te görüleceği gibi 0.0 elektrik potansiyelinin Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> giderimi için yeterli olduğu ve artan elektrik potansiyellerinde Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> gideriminin yaklaşık olarak aynı kaldığı gözlenmiştir. Fakat TOK gideriminin artan elektrik potansiyeli ile arttığı ve 1 V elektrik potansiyelinde optimuma ulaştığı belirlenmiştir.

Elektrik potansiyelinin FEK TOK giderimi üzerindeki etkisi, uygulanan elektrik potansiyelinin  $TiO_2$  anot yüzeyinde hidroksil radikali oluşumunu ve negatif yüklü HA organik maddelerin adsorpsiyonunu artırmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

#### **Elektrolit etkisi**

Elektrolitler negatif yüklü elektron taşıyıcılardır ve özellikle elektrokimyasal arıtımda elektrolit konsantrasyonu etkin en önemli parametrelerden biridir. TiO<sub>2</sub>/UV gibi fotokatalitik proseslerde ise negatif yüklü iyonlar (Cl<sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, PO<sub>4</sub><sup>=</sup> vb.) katalizör yüzeyini kaplayarak HA gibi negatif yüklü organik maddelerin katalizör yüzeyine adsorplanmasını ve arıtılmasını olumsuz yönde etkilerler. FEK sistemi ise elektrokimyasal ve fotokatalitik proseslerin her ikisini içerir fakat her iki prosesten de farklılıklar gösterir.

□UV254 ■Vis400 □TOC



*Şekil 3. Elektrik potansiyelinin FEK arıtmaya etkisi (HA, 25 mgL<sup>-1</sup>; pH=7, t=2 saat)* 

FEK arıtma sisteminde HA giderimine elektrolitlerin etkisini incelemek için içme ve atık suda en çok karşılaşılan sülfat  $(SO_4^{-})$  ve klorür  $(Cl^{-})$ seçilmiş ve 25 mgL<sup>-1</sup> HA içeren 1.0x10<sup>-2</sup> M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ve 1.0x10<sup>-2</sup> M NaCl cözeltileri FEK arıtmaya tabi tutulmuştur. Sadece HA kullanıldığında 1.3 mWcm<sup>-2</sup> seviyesine ulaşan fotokatalitik akım 1.0x10<sup>-2</sup> M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kullanıldığında  $8.0 \text{ mWcm}^2$  ve  $1.0 \times 10^2 \text{ M}$  NaCl kullanıldığında 11.0 mWcm<sup>-2</sup> seviyelerine yükselmiştir (Şekil 4). Tablo 1'de görüleceği gibi kullanılan klorür konsantrasyonunda arıtma verimi düşmemiş ve vaklaşık olarak aynı oranda TOK, Vis400 ve UV<sub>254</sub> elde edilmiştir. Diğer taraftan sülfat kullanılması durumunda ise TOK gideriminin yaklaşık olarak %10 arttığı gözlenmiştir. Sülfatın etkisinin elektrokimyasal olarak olusan ve güçlü bir oksitleyici olan persülfat oluşumundan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

#### pH etkisi

Daha önceki çalışmalarda belirtildiği gibi fotokatalitik proseslerin arıtma verimi pH'a bağlıdır ve bazik pH değerlerinde fotokatalitik arıtma verimi azalır. Bu etki katalizörünün zeta potansiyelinden dolayı meydana gelmektedir. TiO<sub>2</sub>'nin zeta potansiyeli yaklaşık olarak 6.0 dır. Bu pH değerinin altındaki pH değerlerinde TiO<sub>2</sub>'nin yüzeyi artı değerliklidir. Bu koşulda HA gibi negatif değerlikli organik maddeler pozitif yüklü TiO<sub>2</sub>'nin yüzeyinde adsorplanır ve fotokatalitik olarak oluşan hidroksil radikali ile yüzeyde oksitlenirler. Zeta potansiyelinin üzerindeki pH değerlerinde ise TiO<sub>2</sub>'nin yüzeyi negatif yüklüdür ve negatif yüklü organik maddelerin elektrostatik itme nedeniyle yüzeyde adsorplanması azalır.

Tablo 1. Fotoelektrokatalitik arıtmaya  $SO_4^{-2}$  ve Cl etkisi (pH= 3, elektrik potansiyeli, +1 V, t= 2 saat)

HA giderimi (%)		
UV <sub>254</sub>	Vis <sub>400</sub>	TOK
95	97	72
98	98	81
93	92	73
	HA gider UV <sub>254</sub> 95 98 93	HA giderimi (%)         UV254       Vis400         95       97         98       98         93       92



*Şekil 4. FEK sisteminde fotokatalitik akım (HA, 25 mgL*<sup>-1</sup>; *elektrik potansiyeli,* +1 *V*; pH=3)

pH'ın fotokatalitik ve FEK HA giderimi üzerindeki etkisini araştırmak üzere1.0x10<sup>-2</sup> M  $Na_2SO_4$  ve 25 mgL<sup>-1</sup> HA içeren çözelti TiO<sub>2</sub> kaplı elektrot kullanılarak UV ışığı altında farklı pH değerlerinde 2 saat fotokatalitik olarak arıtılmıştır. Daha sonra ise aynı HA çözeltisi aynı arıtma koşullarında 1.0 V elektrik potansiyeli kullanılarak FEK arıtmaya tabi tutulmuştur. Şekil 5 ve 6 dan görüleceği gibi fotokatalitik TOK ve Vis400 arıtma verimi artan pH ile azalmaktadır. pH 3 te %48 olan TOK giderimi pH 8'de %5 civarında gerçekleşmiştir. Fotokatalitik arıtma ile karşılaştırıldığında FEK arıtma prosesinde Vis400 arıtımı pH'dan bağımsız olarak tüm pH değerlerinde %90'ın üzerinde gerçekleşmiştir. TOK parametresi ise FEK arıtma sisteminde pH 3'te %81 ile fotokatalitik arıtmaya göre yaklaşık olarak %30 daha fazla giderilmistir. Artan pH değerlerinde FEK TOK giderimi azalmış fakat bu azalma fotokatalitik TOK giderimindeki azalmaya nazaran cok daha az oranda olmuştur. Dolayısı ile fotokatalitik arıtmaya göre pH 3'te %30 daha fazla gerçekleşen FEK TOK giderimi bazik koşullarda %60-75 daha fazla gerçekleşmiştir.

Fotokatalitik arıtmaya göre FEK prosesindeki bu etkin HA giderme veriminin FEK prosesinde kullanılan pozitif elektrik yükün elektron ve hollerin birleşmesini önlemesinin yanı sıra TiO<sub>2</sub> yüzeyini çok daha pozitif yapması, bundan dolayı HA moleküllerinin elektrot yüzeyine daha iyi absorplanması ve zeta potansiyelinin çok daha yüksek pH değerlerinde etkili olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

#### Sonuçlar

Bu çalışmada FEK proses içerisinde anodik HA giderimi TOK, Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> parametrelerindeki değişimler incelenerek aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

1. Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> gideriminin birinci derece kinetik modele uyduğu tespit edilmiş ve sırasıyla 5 mgL<sup>-1</sup>, 10 mgL<sup>-1</sup> ve 25 mgL<sup>-1</sup> HA konsantrasyonlarında kinetik parametreler UV<sub>254</sub> için 1.1x10<sup>-1</sup> dk<sup>-1</sup>,  $8.3x10^{-2}$  dk<sup>-1</sup> ve 2.49x10<sup>-2</sup> dk<sup>-1</sup> (R<sup>2</sup>>0.97) ve UV<sub>400</sub> için ise 1.7x10<sup>-1</sup> dk<sup>-1</sup>, 6.5x10<sup>-2</sup> dk<sup>-1</sup> ve 2.0x10<sup>-2</sup> dk<sup>-1</sup> tespit edilmiştir.

#### H. Selçuk, H. Z. Sarıkaya





Şekil 5. Farklı pH değerlerinde fotokatalitik ve fotoelektrokatalitik  $UV_{400}$  giderimi (HA, 25 mgL<sup>-1</sup>; elektrik potansiyeli, +1 V; pH=3)



Şekil 6. Farklı pH değerlerinde fotokatalitik ve fotoelektrokatalitik TOK giderimi (HA, 25 mgL<sup>-1</sup>; elektrik potansiyeli, +1 V; pH=3)

2. FK prosesinin aksine  $1.0 \times 10^{-2}$  M NaCl kullanıldığında klorürün HA giderimi üzerinde olumsuz etkisine rastlanmamıştır. Diğer taraftan  $1.0 \times 10^{-2}$  M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kullanıldığında TOK giderimi yaklaşık olarak %10 artmıştır.

3. Elektrik potansiyelinin artması Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> giderimini değiştirmezken, TOK giderimi artmış ve optimum elektrik potansiyeli 1 V olarak bulunmuştur. Artan elektrik potansiyelinin TOK verimini arttırmadığı gözlenmiştir. 4. FEK HA asit gideriminin FK arıtmaya göre tüm pH değerlerinde çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. FEK Vis<sub>400</sub> ve UV<sub>254</sub> reaksiyon başlangıcından itibaren azalırken TOK'un belli bir gecikme süresinden sonra başladığı görülmüştür. FEK metot ile 2 saat arıtma süresi sonunda yaklaşık olarak %96 Vis<sub>400</sub>, %98 UV<sub>254</sub> ve %80 TOK giderilmiştir.

## Kaynaklar

- Avena, M. J. ve Koopal, L. K. (1999). Kinetics of HA adsorption at solid-water interfaces. *Environmental Science and Technology*, 33, 2739-2744.
- Bekbolet, M. ve Ozkosemen, G. (1996). A preliminary investigation on the photocatalytic degradation of a model humic acid. *Water Science Research*, **33**, 189-194.
- Bennett, L.E. ve Darikas, M. (1993). The evaluation of color in natural waters. *Water Research* 27, 1209-1218.
- Candal, R., Zeltner, W.A. ve Anderson, M. A. (1999). Titanium supported titania photoelectrodes made by sol-gel processes. *Journal of Environmental Engineering*, **3**, 906-912.
- Fujishima, A. ve Honda, K. (1972). Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode. *Nature*, **238**, 37-38
- Harper, J.C., Egerton, T.A., Curtis, T.P. ve Gunlazuardi, J. (2001). Effect of catalyst type on the kinetics of the electrochemical disinfection of water inoculated with E-coli. *Journal of Applied Electrochemistry*, **31**, 623-628.
- Hiraide, M. (1992). Heavy metals complexed with humic substances in fresh water. *Analytic Science*, **8**, 453-459.
- Hozalski, R. M., Bouwer E. J., Goel, S. (1999). Removal of natural organic matter (NOM) from drinking water supplies by ozone-biofiltration. *Water Scence and Technoogy*, **40**, 157-163.
- Pelegrini, R., Reyes J., Duran, N., Zamora, P.P. ve De Andrade, A.R. (2000) Photoelectrocatalytic Degradation of Lignin. *Journal of Applied Electrochemistry*, **30**, 953-8.
- Kim, D.H. ve Anderson, M.A. (1994). Photoelectrocatalytic degradation of formic acid

using a porous TiO<sub>2</sub> thin-film electrode. *Environmental Science Technology*, **28**, 479-483.

- Li, X.Z., Li, F.B., Fan, C.M. ve Sun, Y.P., (2002). Photoelectrocatalytic degradation of humic acid in aqueous solution using a Ti/TiO2 mesh photoelectrode. *Water Research*, **36**, 2215-2224.
- Melin, E. S. ve Odegaard, H. (1999). Biofiltration of ozonated humic water in expanded clay aggregate filters. *Water Science Technology*, 40, 165-172.
- Rook, J. J. (1974). Formation of haloforms during chlorination of natural waters. *Water Treatment Examination*, 23, 234-243.
- Singer, P. C. (1999) Humic substances as precursors for potentially harmful disinfection by-products. *Water Science and Technology*, **40**, 25-30.
- Thorsen, T. (1999). Membrane filtration of humic substances-state of the art. *Water Science and Technology*, **40**,105-112.
- Thurman, E. M. (1986). Organic geochemistry of natural waters. Dordrecht: Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishers.
- Vinodgopal, K., Stafford, U., Gray, K. A. ve Kamat, P.V., (1994). Electrochemically assisted photocatalysis, 2. The role of oxygen and reaction intermediates in the degradation of 4chlorophenol on immobilized TiO<sub>2</sub> films. *Journal of Physical Chemistry*, **98**, 6797-6803
- Volk, C., Roche, P., Joret, J. C. ve Paillard, H. (1997). Comparison of the effect of ozone, ozone-hydrojen peroxide system and catalytic ozone on the biodegradable organic matter of a fulvic acid solution. *Water Research*, **31**, 650-656.
- Wang, G. ve Hesien, S. (2000). Hong C. Destruction of HA in water by UV light-catalyzed oxidation with hydrogen peroxide. *Water Research*, 34, 3882-3887.
- Xu, Q. ve Anderson, M. A. (1991). Synthesis of porosity controlled ceramic membranes. *Journal of Material Research*, **6**, 1073-1081.
- Zanoni, M.V.B, Sene, J. J. ve Anderson, M. A. (2003). Photoelectrocatalytic degradation of remazol brilliant orange 3R on titanium dioxide thin-film electrodes. *Journal of Photochemistry and Photobioogy A: Chemistry*, **157**, 55-63.